

## ЗАЛЕЖНІСТЬ СПЕКТРА ЕЛЕКТРОНА НА ПРУЖЕНОЇ ГЕТЕРОСТРУКТУРИ ZnSe/GaAs ВІД ВІДСТАНІ МІЖ ДИСЛОКАЦІЯМИ НЕВІДПОВІДНОСТИ

Р. М. Пелещак<sup>1</sup>, Б. А. Лукіянець<sup>2</sup>, В. П. Тупичак<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка,

бул. І. Франка, 24, Дрогобич, 82100, Львівська обл., Україна

<sup>2</sup>Державний університет “Львівська політехніка”,

бул. С. Бандери, 12, Львів, 79013, Україна

(Отримано 22 вересня 1999 р.; в остаточному вигляді — 23 травня 2000 р.)

У рамках моделі деформаційного потенціялу отримано вираз для усередненого деформаційного потенціялу, створеного дислокацийною стінкою залежно від відстані  $d$  між дислокаціями невідповідності. Показано, що в гетероструктурах з дислокаціями невідповідності енергія основного стану електрона залежно від міждислокаційної відстані змінюється немонотонно.

**Ключові слова:** гетероструктури, деформаційний потенціял, дислокації невідповідності.

PACS number(s): 73.20.At, 73.20.Dx

### I. ВСТУП

Гетероепітаксія напівпровідників з різними постійними граток вимагає обмежень у критичних товщинах епітаксіальних шарів. Зокрема, в [1] експериментально досліджено, що нарощувані гетероепітаксіальні шари ZnSe можуть бути як розтягнуті, так і стиснуті. Характер деформації в цьому випадку залежить від відстані  $h$  між шаром ZnSe й гетеромежею. У шарах ZnSe, товщини яких менші, ніж критичне значення  $h_c$  ( $0 < h < h_c$ , для ZnSe  $h_c \simeq 0.15$  мкм [1]), виникають двовісні деформації стиску в площині, паралельній до гетероплощини, однакові для всіх шарів, які зумовлені розбіжністю параметрів граток контактуючих кристалічних систем. Ці деформації поступово спадають у діапазоні  $h_c < h < h_1 \approx 0.88$  мкм завдяки появи при  $h_c$  дислокації невідповідності, які вибудовуються паралельно одна до одної на приблизно однаковій відстані “ $d$ ” в стінку [1–4] (рис. 1).

У цій праці в рамках моделі деформаційного потенціялу [5] розраховано спектр електронних станів у потенціальній ямі, створеній стінкою дислокацій невідповідності залежно від відстані  $d$  між дислокаціями в ZnSe/GaAs.

### II. МОДЕЛЬ ПОТЕНЦІАЛЬНОЇ ЯМИ, СТВОРЕННОЇ СТІНКОЮ ДИСЛОКАЦІЙ

Деформація  $U_{mech.}(x, y) = Sp\hat{U}_{mech.}(x, y)$ , створена дислокаційною стінкою краєвих дислокаций у ZnSe (плошина ZOY) на відстані  $h_c(OX)$  від межі контактуючих кристалічних систем ZnSe/GaAs (рис. 1), може бути описана співвідношенням [6]

$$U_{mech.}(x, y) = \frac{U_0 \sin(\theta y)}{[\operatorname{ch}(\theta|x|) - \cos(\theta y)]d}, \quad (1)$$

де  $U_0 = \frac{b(1-2\nu)}{2(1-\nu)}$  ( $\mathbf{b} = (b, 0, 0)$  – вектор Бюргерса,  $\nu$  – коефіцієнт Пуассона, для ZnSe  $\nu \simeq 0.27$ ),  $\theta = \frac{2\pi}{d}$ .

Оскільки пружна енергія локалізована в області товщиною  $d$ , яка прилягає до стінки дислокацій [4], то параметр механічної деформації  $U_{mech.}(x, y)$  практично відрізняється від нуля тільки в об’ємі  $\sim 2d\Delta a^2$  ( $\Delta a = a_2 - a_1$ ,  $a_1$ ,  $a_2$  – параметри граток ZnSe і GaAs у площині нарощуваного шару). У результаті, замість параметра механічної деформації  $U_{mech.}(x, y)$  у деформаційному потенціялі  $V_{mech.}(x, y) = -|a_c|U_{mech.}(x, y)$  ( $a_c$  – константа деформаційного потенціялу, для ZnSe  $a_c = -3.65eV$  [8]), можна скористатись його середнім значенням, тобто  $\bar{U}_{mech.}$

$$\bar{U}_{mech.} = \frac{1}{2d} \lim_{\Delta a \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta a} \int_{-d}^{+d} \int_{a_1}^{a_2} U_{mech.}(x, y) dx dy. \quad (2)$$

Підставимо вираз  $U_{mech.}(x, y)$  (1) у формулу (2) і проінтегруємо за  $y$ . Матимемо:

$$\bar{U}_{mech.} = \frac{U_0}{\theta} \frac{1}{2d^2} \int_{-d}^{+d} F(x) dx, \quad (3)$$

де

$$F(x) = \lim_{\Delta a \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta a} \ln \left| \frac{A(x) - \cos(\theta a_2)}{A(x) - \cos(\theta a_1)} \right|, \quad (4)$$

$$A(x) = \operatorname{ch}(\theta|x|).$$

Оскільки деформація локалізована в околі стінки дислокації  $x \sim 0$  [4,7], то  $A(x) \simeq 1$ . Ураховуючи останню умову,

$$F \simeq \lim_{\Delta a \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta a} \ln \left| \frac{1 - \cos(\theta a_2)}{1 - \cos(\theta a_1)} \right| \\ = \lim_{\Delta a \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta a} \ln \left| \frac{\sin^2(\frac{\theta}{2} a_2)}{\sin^2(\frac{\theta}{2} a_1)} \right| = \frac{2\pi}{d} \operatorname{ctg} \left( \frac{\pi a_1}{d} \right). \quad (5)$$

Підставивши (5) у (3) і проінтегрувавши, отримаємо

$$\bar{U}_{mech.} = \frac{U_0}{d} \operatorname{ctg} \left( \frac{\pi a_1}{d} \right), \quad d \neq \frac{a_1}{k}, \quad k = 1, 2, 3 \dots \quad (6)$$

Таким чином, потенціальну деформаційну яму для електрона, створену стінкою дислокацій, можна описати двомірним усередненим потенціялом

$$\bar{V}_{mech.} = \begin{cases} -|a_c| U_0 \cdot \frac{\operatorname{ctg}(\frac{\pi a_1}{d})}{d}, & 0 \leq \rho \leq d \\ 0, & \rho > d \end{cases}, \quad (7)$$

де  $\rho = \{x, y\}$ ;

Як видно з формули (7), при  $d > \frac{2a_1}{2k+1}$  потенціял  $\bar{V}_{mech.}$  має притягувальний характер, а при  $\frac{a_1}{k+1} < d < \frac{2a_1}{2k+1}$  — відштовхувальний.

Зі збільшенням відстані  $d$  між дислокаціями невідповідності глибина  $\bar{V}_{mech.}$  потенціальної деформаційної ями (7) зменшується і при  $d \rightarrow \infty$  дорівнює

$$\bar{V}_{mech.}(d \rightarrow \infty) = -\frac{|a_c| U_0}{\pi a_1}. \quad (8)$$

Цей випадок (збільшення  $d$ ) може фізично реалізуватись у гетероструктурах зі спадним характером розбіжності параметрів траток на межі ( $\frac{\Delta a}{a} \simeq \frac{b}{d} \rightarrow 0$ ).

Спектр електрона в деформаційній потенціальній ямі (7) стінки дислокацій знаходимо з рівняння Шредін'єра

$$\hat{H} \Psi_{n_\rho, m}(\rho, \varphi, z) = E \Psi_{n_\rho, m}(\rho, \varphi, z), \quad (9)$$

де

$$\hat{H} = -\alpha^* \left[ \frac{\partial^2}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right] + \bar{V}_{mech.}(\rho) \quad (10)$$

— гамільтоніян електрона в полі деформаційного потенціалу (7) стінки дислокацій, напрям яких збігається з віссю Z (рис. 1), записаний у циліндричній

системі координат;  $\alpha^* = \frac{\hbar^2}{2m^*}$ .

Власні функції оператора  $\hat{H}$  можна записати у вигляді

$$\Psi_{n_\rho, m}(\rho, \varphi, z) = R_{n_\rho, |m|}(\rho) \exp[i(m\varphi + k_z z)], \quad (11)$$

де  $m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$ . Функція  $R_{n_\rho, |m|}(\rho)$  при  $E_{n_\rho, |m|} < 0$  задовільняє рівняння

$$-\alpha_{||}^* \left[ \frac{d^2}{d\rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{d}{d\rho} - \frac{m^2}{\rho^2} \right] R_{n_\rho, |m|}(\rho) + \bar{V}_{mech.}(\rho) R_{n_\rho, |m|}(\rho) \\ = E_{n_\rho, |m|} R_{n_\rho, |m|}(\rho), \quad (12)$$

де  $\alpha_{||}^* = \frac{\hbar^2}{2m_{||}^*}$ ,  $m_{||}^*$  — ефективна маса носіїв у площині нарощуваного шару ZnSe.

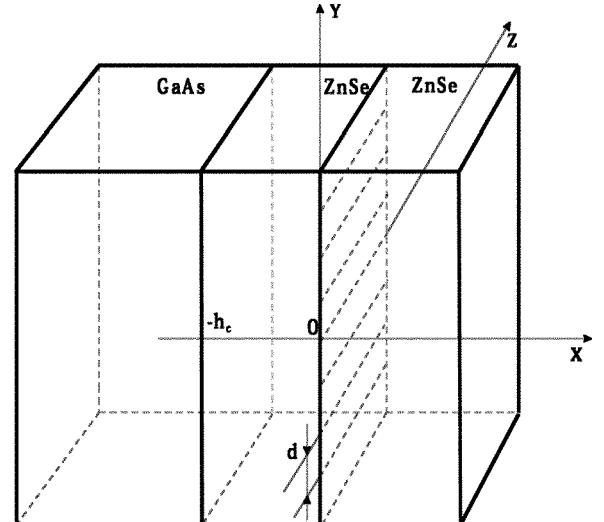


Рис. 1. Схематичне зображення гетероепітаксійного шару ZnSe зі стінкою краєвих дислокацій на підкладці GaAs (100). Штриховими лініями позначено стінку краєвих дислокацій, відстань між якими  $d$ .

З урахуванням конкретного вигляду потенціалу (7) і крайових умов

$$R_{n_\rho, |m|}(0) = 0, \quad R_{n_\rho, |m|}(+\infty) = 0 \quad (13)$$

розв'язок рівняння (12) матиме вигляд [9, 10]

$$R_{n_\rho, |m|}(\rho) = \begin{cases} C_1 J_{|m|} \left( \sqrt{\frac{1}{\alpha_{||}^*} (|a_c| U_0 \frac{\operatorname{ctg}(\frac{\pi a_1}{d})}{d} - |E_{n_\rho, |m|}|)} \cdot \rho \right), & 0 < \rho < d \\ C_2 K_{|m|} \left( \sqrt{\frac{1}{\alpha_{||}^*} |E_{n_\rho, |m|}|} \cdot \rho \right), & \rho > d \end{cases}, \quad (14)$$

де  $K_{|m|}$  — функція Макдональда,  $J_{|m|}$  — функція Бесселя.

Умови неперервності хвильової функції (14) і її похідної в точці  $\rho = d$  приводять до співвідношення

$$\begin{aligned} & \sqrt{|E_{n_\rho|m|}|} J_{|m|} \left( \sqrt{\frac{d^2}{\alpha_{||}^*} \left( |a_c| U_0 \frac{\operatorname{ctg}(\pi a_1/d)}{d} - |E_{n_\rho|m|}| \right)} \right) K'_{|m|} \left( \sqrt{\frac{d^2}{\alpha_{||}^*} |E_{n_\rho|m|}|} \right) \\ &= \sqrt{|a_c| U_0 \frac{\operatorname{ctg}(\pi a_1/d)}{d} - |E_{n_\rho|m|}|} J'_{|m|} \left( \sqrt{\frac{d^2}{\alpha_{||}^*} \left( |a_c| U_0 \frac{\operatorname{ctg}(\pi a_1/d)}{d} - |E_{n_\rho|m|}| \right)} \right) \cdot K_{|m|} \left( \sqrt{\frac{d^2}{\alpha_{||}^*} |E_{n_\rho|m|}|} \right), \end{aligned} \quad (15)$$

з якого визначають енергетичні рівні дискретного спектра  $\left( -|a_c| U_0 \frac{\operatorname{ctg}(\pi a_1/d)}{d} < E_{n_\rho|m|} < 0 \right)$ .

Розглянемо випадок неглибокої потенціальної ями

$$k_0 d \ll \operatorname{tg}(\pi a_1/d), \quad (16)$$

де  $k_0 = \frac{2|a_c|}{\alpha_{||}^*} U_0$ .

Для цього випадку аргументи циліндричних функцій у співвідношенні (15) малі. При  $m = 0$  з урахуванням формул

$$J_0(x) \approx 1, \quad J'_0(x) \approx -\frac{x}{2}, \quad K_0(x) \approx \ln\left(\frac{2}{x}\right), \quad K'_0(x) \approx -\frac{1}{x},$$

справедливих при  $x \ll 1$ , співвідношення (15) набуває вигляду

$$\frac{d^2}{4\alpha_{||}^*} \left( |a_c| U_0 \frac{\operatorname{ctg}(\pi a_1/d)}{d} - |E_{n_\rho 0}| \right) \ln\left(\frac{4\alpha_{||}^*}{d^2 |E_{n_\rho 0}|}\right) \approx 1. \quad (17)$$

З розв'язку рівняння (17) можна отримати енергію основного стану електрона  $E_{00}$  залежно від  $d$  — відстані між дислокаціями невідповідності в ZnSe/GaAs. На рис. 2 наведені чисельні розрахунки такої залежності. З нього випливає, що при значеннях  $d$  більших, ніж 14 Å, енергія  $E_{00}$  має немонотонний характер. Таку її поведінку, очевидно, можна пояснити тим, що зростом  $d$  відбувається аналогічна зміна профілю потенціальної ями (7), створеної стінкою дислокацій. При цьому мінімальне значення  $E_{00}$  досягається при  $d = 29$  Å і дорівнює  $-45$  meV.

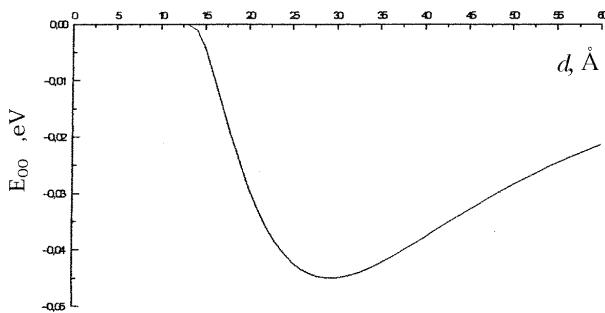


Рис. 2. Зміна енергії основного стану електрона  $E_{00}$  залежно від відстані  $d$  між дислокаціями невідповідності.

На експерименті така зміна енергії основного стану електрона від  $d$ , очевидно, повинна проявитись на зміщенні піка енергії  $h\nu$  при резонансній екситонній люмінесценції [1]. Зокрема, для гетероструктур ZnSe/GaAs і ZnSe/ZnS,  $h\nu_{\text{ZnSe/GaAs}} < h\nu_{\text{ZnSe/ZnS}}$ , оскільки  $\frac{\Delta a}{a} = \frac{b}{d}$  для ZnSe/GaAs становить приблизно 0.5%, а для ZnSe/ZnS  $\simeq$  4%.

Таким чином, у межах цієї моделі задачі можна зробити такі висновки:

1. При великій відстані між дислокаціями невідповідності  $\left( \frac{d}{a_1} \gg 1 \right)$  потенціальну деформаційну яму описуємо виразом

$$\bar{V}_{\text{mech.}}(d \rightarrow \infty) = -\frac{|a_c| U_0}{\pi a_1}.$$

2. У гетероструктурах з дислокаціями невідповідності енергія основного стану електрона залежно від міждислокаційної відстані  $d$  змінюється немонотонно.

- 
- [1] М. С. Бродин, В. В. Тищенко, Н. В. Бондарь, А. В. Коваленко, А. Ю. Мекекечко, Укр. фіз. журн. **37**, 1802 (1992).
  - [2] T. Yao, Y. Okado, S. Matsui, K. Ishida, J. Cryst. Growth **81**, 518 (1987).
  - [3] K. Shahzad, Phys. Rev. B **38**, 8309 (1988).
  - [4] Л. А. Пастур, Э. П. Фельдман, Физ. тверд. тела **14**, 2689 (1972).
  - [5] М. А. Разумова, В. Н. Хотянцев, Физ. тверд. тела **31**, 275 (1989).
  - [6] А. М. Габович, Физ. мет. металлов. **51**, 1113 (1981).
  - [7] Н. В. Фомин, Д. В. Шанцев, Физ. тверд. тела **38**, 76 (1996).
  - [8] G. Chris, Van de Walle, Phys. Rev. B **39**, 1871 (1989).
  - [9] М. В. Ткач, В. П. Жаркой, О. М. Маханець, Укр. фіз. журн. **42**, 493 (1997).
  - [10] В. М. Галицкий, Б. М. Карнаков, В. И. Коган, *Задачи по квантовой механике* (Наука, Москва, 1981).

**DEPENDENCE OF ELECTRON SPECTRUM OF THE ZnSe/GaAs  
STRAINED HETEROSTRUCTURE ON THE DISTANCE  
BETWEEN MISFIT DISLOCATIONS**

R. M. Peleshchak<sup>1</sup>, B. A. Lukyanets<sup>2</sup>, V. P. Tupychak<sup>1</sup>

<sup>1</sup>*Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University,*

<sup>24 I. Franko Str., Drogobych, UA-82100, Lviv Region, Ukraine</sup>

<sup>2</sup>*State University "Lvivska Polytechnica", Department of Physics,  
12 Bandery Str., Lviv, UA-79013, Ukraine*

In the framework of deformation potential model the dependence of average deformation potential induced by the dislocation wall on the inter-dislocation distance  $d$  is obtained. It is shown that in the heterostructure with misfit dislocation the electron energy of ground state non-monotonously depends on  $d$ .